# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-043554

(43)Date of publication of application: 10.03.1984

(51)Int.CI.

H01L 23/12

H01L 21/58

H01L 23/28

(21)Application number : 57-152553

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing: "

03.09.1982 (72)Invento

(72)Inventor: YOSHIZUMI AKIRA

**FUJIEDA SHINETSU** 

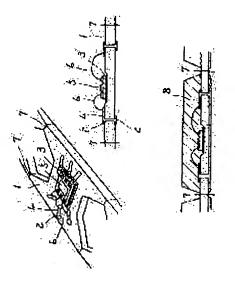
AZUMA MICHIYA

# (54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

### (57) Abstract:

PURPOSE: To improve the sealability of resin with metal and to improve the moisture resistance of a semiconductor device by bonding a semiconductor pellet on a resin laminated board base, forming a connecting conductor to exterior, then sealing it with resin and containing the pellet in a molding unit.

CONSTITUTION: An element pellet 5 is formed of a resin laminated board base 1 bonded with a semiconductor pellet 5, a connecting conductor 2 to exterior and sealing regin 8 and contained in a molding unit. The pellet 5 is bonded on a bed 3 of an epoxy-glass cloth laminated board 1, to which an element bonding side and back surface are connected to the conductor 2 of aluminum, and the wirings 4 of the conductor 2 and the element 5 are bonded via gold or aluminum wirings 6. Then, the element is sealed with resin 8 by phenol curable epoxy resin sealing material of molten silica substrate material, is then cut and separated by a cutter 7, and individually isolated at the unit parts.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]



[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—43554

⑤Int. Cl.³
H 01 L 23/12

識別記号

庁内整理番号 7357-5 F 砂公開 昭和59年(1984)3月10日

6679—5 F 7738—5 F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

#### **函樹脂封止半導体装置**

②特

21/58 23/28

願 昭57-152553

②出 願 昭57(1982)9月3日

⑫発 明 者 善積章

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

仰発 明 者 藤枝新悦

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

⑩発 明 者 東道也

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

⑩代 理 ...人 弁理士 則近憲佑 外1名

明 細 報

1. 結明の名称

副脂割止半導体装價

2. 脊許請求の範囲

(1) 半球体ペレットが接着されている個脳祇腐板ペース、外部への接続事体部、および對止樹脂からなり、1 つの光子ペレットが1 つの成形体に収納されていることを特敵とする岡昭到止半導体装成。

3. 発明の詳細な説明

(発明の属する技術分野)

本発明は、耐湿性に関れた例明對止半導体接触 に関するものである。

( 帰明の技術的背景およびその問題点 )

従来の国間判止においては、コパールなどの金 新フレームにハンダもしくは接着剤で半導体ペレットを載覧し、これをエポキシ・シリコーン等の 対止用調脂により判止していた。しかし、このよ うな金属フレームを用いての副脂對止は、値類性、 殊に耐湿性の点でハーメチックシールに比して劣 っていた。その理由は、個脂と金属の密療性が悪く金貼と胡脂との界面から外部界間気たとえば水 数気等の役入が起こることが原因と考えられ、 半 込 体 の 特性劣化をもたらすことが多い なおこの 密治性については、相手となるフレーム金属の種類、 利止用樹脂の種類によってもかなりの差のあることが知られている。

このような密滑性を改善する方法として、フレームの上に銀メッキなどを属すこと、フレーム装 面を机面とすることや、倒脂の接滑性の向上を向なって特性の向上がはかられてきた。しかし、まだ十分な密滑性を得るフレームや到止 間脂を得るには至っていない。

(発明の目的)

本発明の目的は上記の密解性を向上させ、従来 よりも一層耐湿性を向上させた同期利止半導体装 縦を提供するものである。

(発明の概要)

本発明は、個脂積層板ペース上に半導体ペレットを接着し、外部への接続導体部を形成した後、

例脂判止し、半導体ペレットを成形体に収納した 倒脂割止半導体装置である。

以下図面を容照し、本語明を詳細に説明する。 第1図は、多紋の単位体が一例に並べられている 個脂積層板ペース(フレーム)の中から一個の単 位部分のみをとり出して示した本語明の一塊施例 の代表図である。

図中1は根層板、たとえばエボキシーガラスクロス機層板であり、案子接滑側と背面とはアルミニウムの外部引出海体部(図中2)で接続されている。図中3は案子を接着するためのベッドでアルミ等の金銭でも板層板そのものでもよい。図中4はベットと外部引出しみ体部の溝子側とをつなぐ配線部でアルミなどの金属でできている。図中5は案子で、図中6はボンディングのための金もしくはアルミワイヤーである。なか7の部分で切りはなすことにより各単位部分は個々に分離される。42図はその断面図である。

第3回は、31一回の税局板ベースを對止網腸で 到止した後の断面図である。また成形品を切りは

をそれぞれ用いた。 宏子のマウントはエポキシ姆脂接着剤をもちい、ポンディングは金ワイヤーを使用した。 端子のポンディング後、 供圧トランスファー成形法で 165°×3分 80kg/cml の注入圧で成形を行立った。

第1 表は本法で作成したアルミ配線脳食用の素子を判止した调脂對止品の耐湿性試験の加速試験として PCT (プレッシャークッカーテスト 121℃・2 気圧)を行なった後のオープン不良率を示す。比較用には通常のコパールをリードフレームとする倒脂對止品を使用した。

第 1 . 装

比較例 **6**11 爽 炧 2 **遊盤の構成** В C C 阔 脂 R Ā R Α PCT 100H 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24 (n=24) 200H 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24 不 500H 0/24 0/24 0/24 1/24 1/24 ΕŪ 1000H 0/24 0/24 0/24 4/24 1/24 1074 1500H 0/24 1/24 0/24 6/24 12/24 ŹΧ 2000H 0/24 4/24 2/24 15/24 24/24

特閲昭59-43554(2)

なした場合の上からのふかん図を組4図に、下か らのふかん図を組5図に示す。

なお、基盤にはガラスクロス非材のみでなく、 無機粉体を混入したり、金属クロスで熱伝導性を 向上させることが可能であり、また胡脂材料とし てはエボキシ胡脂のみならず、ポリイミド等も便 用することができる。

#### (発明の効果)

本発明によれば、 遊盤を樹脂積層板とした樹脂 判止半導体装置において、 遊盤が有機材料である ため到止樹脂との密発性が良く良好な耐湿性を持 つ半導体装置を構成しりる。

#### 〔 発明の実施例〕

即ち樹脂積層板をベースにし、紫子のマウント、ボンディングを行なったのち、モールドを行なった 間間 割止半導体装置の耐湿性は著るしく向上している。その理由として、積層板と樹脂との密着性の良さ、熱彫張係数が金属よりも割止樹脂に近い事等により水分が侵入しにくいものと考えられる。

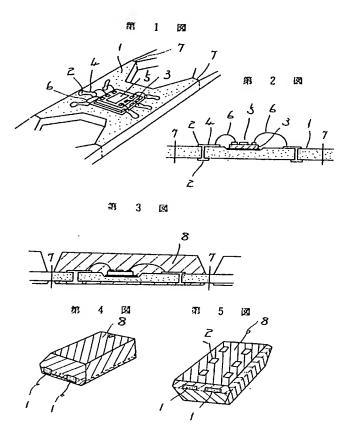
#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明を適用した契施例を示す蒸盤部分の説明図、第2 図はその断面図、第3 図は對止後の本発明の一実施例の断面図、第4 図、第5 図はその外観図である。

1 … 個脂 稅 份 板 、 2 … 外 部 接 税 用 夢 体 、3 … ペッド 用 金 核 、 4 … 接 税 用 金 核 配 線 、5 … 半 澤 体 架 子 ペレット 、 6 … ポンディングワイヤー、 7 … 切 断 部 、 8 … 樹 脂 封 止 。

代理人 弁理士 則 近 篭 佑 (ほか1名)

時間昭59- 43554(3)



BEST AVAILABLE COPY